This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

54) FORMATION OF FERROMAGNETIC THIN FILM

(11) 1-110715 (A) (43) 27.4.1989 (19) JP

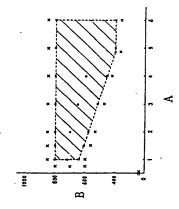
(21) Appl. No. 62-268818 (22) 23.10.1987

(71) YASKAWA ELECTRIC MFG CO LTD (72) SHINJI YAMASHITA(2)

(51) Int. Cl⁴. H01F41/18,C23C14/58,G11B5/85

PURPOSE: To obtain the film having both high maximum energy product (BH) max and the anisotropy in film thickness direction by a method wherein an alloy thin film, consisting of Nd, B, Fe and the like of specific compositional ratio, is formed using a sputtering method, and the material having the specific value or above of squareness ratio in film thickness direction is annealed at a specific temperature for a specific period in a vacuum or non-oxidizing atmosphere.

CONSTITUTION: The alloy thin film consisting of one or more kinds of elements selected from Nd of 13-27 atomic %, B of 3-17atomic%, Fe of 28 atomic % or more and the remaining part consisting of Co and Al. A substrate having the alloy thin film of the squareness ratio of 0.7 or above in film thickness direction is selected, an annealing period (logs) is taken to an X-axis in a vacuum or non-oxidizing gas atmosphere, and when an annealing holding temperature (°C) is taken to a Y-axis, an annealing treatment is conducted within the range surrounded by the straight line linking the straight line Y=800, the straight line X=1, the straight line Y=400, the straight line X=6, and the point (1, 640) and another point (4.8, 400). As a result, a vertical magnetized film having the maxium energy product (BH) max of 10 MGOe or above can be obtained, and the device utilizing magnetism can be formed into the state of high efficiency, and also the device can be made small in size.



A: annealing holding time (log S). B: annealing holding temperature (°C)

(54) MANUFACTURE OF LAMINATED CAPACITOR ELEMENT

(11) 1-110716 (A)

(43) 27.4.1989 (19) JP

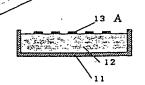
(21) Appl. No. 62-268553 (22) 23.10.1987

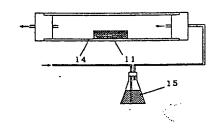
(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) HIROSHI KAGATA(3)

(51) Int. Cl⁴. H01G4/12,H01G4/30

PURPOSE: To simplify the manufacturing process of a laminated capacitor element, in which lead perovskite is used in a dielectric and copper is used for the internal electrode, and to reduce the percentage of rejects by a method wherein the burnout of binder ingredient is conducted in a mixed gas stream containing the specifically prescribed quantity of H₂ gas and O₂ gas.

CONSTITUTION: When a laminated capacitor element in which copper or an alloy mainly composed of copper is used in an internal electrode, is manufactured using the dielectric of lead perovskite exide, after the internal electrode pattern has been printed and laminated on a dielectric green sheet, a burnout of binder ingredient is conducted, and after the above is sintered and the laminated capacitor element is manufactured. In the above-mentioned case, the burnout of said binder ingredient is conducted in the mixed gas stream containing O₂ gas and H₂ gas, and when the concentration of gas is set at Xppm and Yppm, the concentration of the O₂ gas and the H₂ gas in the mixed gas used is set within the range of 30 ≤ X ≤ 5000, 0.3X ≤ Y ≤ 4.5X. As a result, the element having no cracks can be obtained in a stable manner using a simple method without having the reducing process for the internal electrode.





11: porcelain container, 12: coarse grain magnsia, 13: laminated body, 14: furnace core tube, 15: pure water

ं

(54) MANUFACTURE OF FILM CAPACITOR

(11) 1-110717 (A)

(43) 27.4.1989 (19) JP

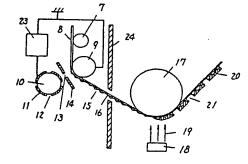
(21) Appl. No. 62-268650 (22) 23.10.1987

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) YOSHITOMO NISHIGORI(3)

(51) Int. Cl⁴. H01G4/24

PURPOSE: To make it possible to produce the metallized film having a margin part in a highly efficient manner by a method wherein when the metallized film is manufactured, a corona discharge treatment is selectively conducted on the part where metal is vapordeposited on one or both sides of a resin film.

CONSTITUTION: When a metallized film is manufactured, a corona discharge treatment is selectively conducted on the part where metal is vapor-deposited on one or both sides of a resin film 8. For example, the polyprophylene film 8 guided by a guide roll reaches an earth role 9, and a corona discharge is conducted between the earth role 9 and an electrode role 10. As an electrode part 11 and a non-electrode part 12 are arranged on the electrode 10 and also as a discharge mask 14 is provided between the earth role 9 and the electrode role 10 the corona discharge is conducted only when the electrode 11 passes through the clearance 13 of the mask 14, and a corona discharge treatment part 15 and a nonpcorona treatment part 16 are formed. Then, the film 8 is guided to a cooling roller 17, the electrode material 19 sent from an evaporation source 18 is adhered to the corona discharge treatment part 15 only, and an electrode part 20 is formed.









の日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平1-110715

Olnt.Cl.4

总别記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)4月27日

CH 01 F CC 23 C 41/18 14/58 G 11 В

7354-5E 8520-4K

z - 7350 - 5D

発明の数 1 客查請求 未請求 (全4頁).

強磁性薄膜の形成方法 Q発明の名称

> 類 昭62-268818 创特

昭62(1987)10月23日 ❷出. 阳

饵 次 眀 者 山 伊発

福岡県北九州市八幡西区大字原田2346番地 株式会社安川

翔 母発 明 者 池 田

株式全社安川(福岡県北九州市八幡西区大字原田2346番地

電機製作所内

賢 治 A 母発 明 者

福岡県北九州市八幡西区大字原田2346番地 株式会社安川

置機製作所内

株式会社安川電機製作 犯出

福岡県北九州市八幡西区大字藤田2346番地

所

- 発明の名称 強磁性調膜の形成方法
- 特許増求の疑問

Ndが13~27原子%。Bが3~17原子%。 F。が28以子が以上、残魃がC。。 A Lのうち 一根以上からなる合金腐敗をスパッタリング佐に より左返上に形成し、数厚方向の角形比が07以 は非敗化型ガス雰囲気中で、アニール保持時間 (Logs)をX軸にとか。アニール保持温度 (て)をY帖にとったとき、直線Y一800、高 類 X - 1. 直線 Y - 4 0 0. 直線 X - 6 および点 (1.640) と点(4.8.400) を結ぶ直頭 で囲まれる短回でアニールすることを特徴とする 弦切性溶膜の形成方法。

発明の詳細な段明

(成果上の利用分野)

この発明は祖気記録選体や高性能小型モータ等 に用いられる弦磁性電機に係り、 長大工本ルギ目

(従来の技術)

大きな保証力と最大エネルギ額(BH).max を有するNdードeーB系缸石は複数の小型化に 貫献するためその利用が進められている。 ところ が、この砥石は成形性と加工性が困難なため可以 化や特殊形状での使用ができない。そのため、液 **は急な法。スパック法。<u>スプレー法</u>等により、任** 煮の形状の保険を形成する研究が行われており、 たとえば。スパック佐の例は、J、Mag パ゚ Mat. 54-57 (1986) P535。あるいは、本出闖人が出職した特尉昭 61-229130号などに示されている。

(発明が解決しようとする問題点)

祖気を利用した装置を賞性に化、小型化する場 合には最大エネルギ閥(BH)maxが大きく。 たとえば10MCOa以上の低のものが必要であ るが、特に以尾方向に呉方性をそなえたもので及 大エネルギャ(BH)maxが上記の値を坦える ものは前項文献に示されているように得られてい

特周平1-110715(2)

ないのが異状である。

この発明の目的は上記の両型点を解決した扱大エネルギ機(BH)maxの高い設度方向に異方性をもつ間の形成方法を提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

このためNdが13~27以子が、Bが3~ 17以子が、Peが28以子が以上、残価は、 С。、人Lの一組以上からなる合金収録をスパッ タリング法により形成したのち、設厚方内の角形 比が07以上のものを真空中もしくは非故化性が ス雰囲気中(例えばN。ガス中)で所定の温度で 所定時間アニール処理を行う。

(作用)

スペックリング法により設厚方向に具方性のついた版を上記の条件でアニールすることにより結晶化が計られると共に低性層が、結晶放昇に生成した非低性層に取り囲まれた状態になり、このため、外は低昇が作用しても低臭の移動が妨げられるので、高エネルギ技を有する設厚方向に異方性をもった設が得られる。

ターゲット2は回設中のNdが15点子%。B か5原子%、Feが63原子%、Coが10原子 %。ALが7原子%になるように各切束を混合 し、真空中で焼むしたものを用い。このターゲッ トをスパッタリング電板に取り付け、塩板3を基 仮わりに設立した後、真空容器内を排気系14に より2×10°°Torィ以下に切束する。ヒータ 電波13を奨复しながら基板を300℃に加熱し てぶさ、フィラメント電離9を貫気してフィラメ ントBを加热した後、アルゴンガス再入パルプ l 2を聞いてアルゴンガスを導入し。圧力がB× 10つTorrになるように異葉した。アノード 正辺を凶空してターゲットで決をQ5 Aにした 後、シャッタ5を同じたままターゲットな辺でに より几の直接で圧300Vを印加して15分間子 何スパックリングを行い、ターゲット東面の放化 物等を除去し、シャッタを聞いて20分間スパッ クリングを行い、約2μmの尽さの以を形成した。 この後、再び耳空容器内を2×10°Torr 以下に排気し、延抵温度が空温になるまで冷却し

(実践研)

31 図は木鬼別の夏夜祖化類を形成するための 手様マグネトロンスパックリング装置の断面図で ある。 耳葉容器 1 の中にターゲット 2 を及け、これと対画させて 2 5 mmの両隔を置き基因3を5 板取付台 4 に配置している。

基板はヒータ6によって加熱することができ、 る板の型度をヒータで減13によってコントロの ルするようにしてある。ターゲット2とな板3の に付着するのを助ぐためシャッタ3を配及してった。 り、ターゲットではターゲットでき減ったはカーゲットでは、 では、アーゲットでは、 のでは、 ので

た。以び方向の角型比が0.7以上のもの を選択 して己加热之命が可能な赤外線イノージ炉にモッ トし切内を2°×10°*Torr以下に換気した 後、640℃に2加热して10秒間保持してアニ ールを行った後ただちに冷却した。この結果、 10MGOe以上のエネルギー前の佐雄性飲が行 られた。釟2図は温度と時間を積々変えてアニー ルをしたときの数の特性の測定値を10MCOe 以上と以下に分けた分布を示す。九印はアニール 後数び方向の反大エネルギ科(B H) m a x が 10MGO々以上となったものである。すなわら 斜線で示した領域の条件でアニールを行えば股爪 方向の泉大エネルギ植(BH)maxが10 MCOC以上のものが行られる。アニール温度が B00mを超えると常姐性相の成長により個気料 性が摂われ、迷に400℃に満たないといくらり 間をかけても結晶化が促進されず雄気特性が同上 しない。

またアニール保持時間はアニール温度により算なり、だとえばアニール温度640で~800で

特閒平1-110715(3)

のともは保持時間10秒で良いが、アニール盗皮が600でのともは保持時間45秒、500でのともは保持時間45秒、500でのともは1700秒というようにアニール温皮が低いほど保持時間が異くなるが、保持時間が20時間を超えるともはアニール温度は400~800での間であれば10MCOeのものが浮られる。

なお、合会問題の疑惑を変え、関べたところ、 次に示す超成で角形比の7以上のものを選び、胸 記アニール条件で実験した結果は、いずれも良好 な結果が得られた。すなわちNdが13~27届 子%、Bが3~17原子%、Feが28取子%、 投部、Co、Agの一被以上からなる超成の原を 上記アニール条件でアニールすることにより最大 エネルギ閥(BH)maxが10MGOe以上で かつ買方性の腹が得られる。

4 図面の簡単な以明

第1回は本発明の負責組化数を形成するための 多様マグネトロンスパッタリング製型の例を示す 断面図。第2回は本発明のアニール条件を示す特 性図である。

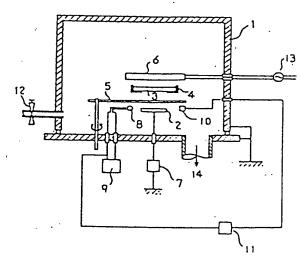
図において2はターゲット、3は苺板、5は シャッタである。



(発男の効果)

以上以明したように本見明によれば、夏大エネルギ母(BH)maxが10MCOe以上の東亞姆化設が持られる効果があり、このため研究を利用した装置を実性鋭化、小型化することができる。

第 1 図



- 1. 其空容器
- 7、ターゲット電波
- 13. ヒータ電源

- 2. ターゲット
- 8. フィラメント
- 14、 按 気 系

- 3. 基 权
- 9. フィラメント電源
- . .
- 4. 英模取付台 10. アノード 電極
- 5. シャッタ
- 11、アノード 電波
- 6. ヒータ
- 12. アルゴンガス 料入 パルブ

類 2 図

